

概述

在芯片使用过程中，可以将芯片内部的温度通过 ADC 采集出来。

注意： 本文档主要以 SPC1168 为例进行介绍。

SPIN TROL

目录

1	温度传感器简介.....	6
2	温度测量.....	7
2.1	温度计算公式	7
2.2	温度传感器动态元件匹配 (DEM)	7
2.3	用 PGA 提高 ADC 温度检测分辨率.....	7
2.4	消除 PGA 失调.....	7

SPIN TROL

图片列表

图 1-1: 仿真器件信号流图.....	6
图 2-1: 用 PGA 增加温度传感器测量分辨率.....	8

SPIN TROL

版本历史

版本	日期	作者	状态	变更
A/0	2023-06-08	CanChai	Outdated	首次发布。
C/0	2024-03-26	Jiali Zhou	Released	修改排版格式。

SPIN TROL

术语或缩写

术语或缩写	描述
/	/

SPIN TROL

1 温度传感器简介

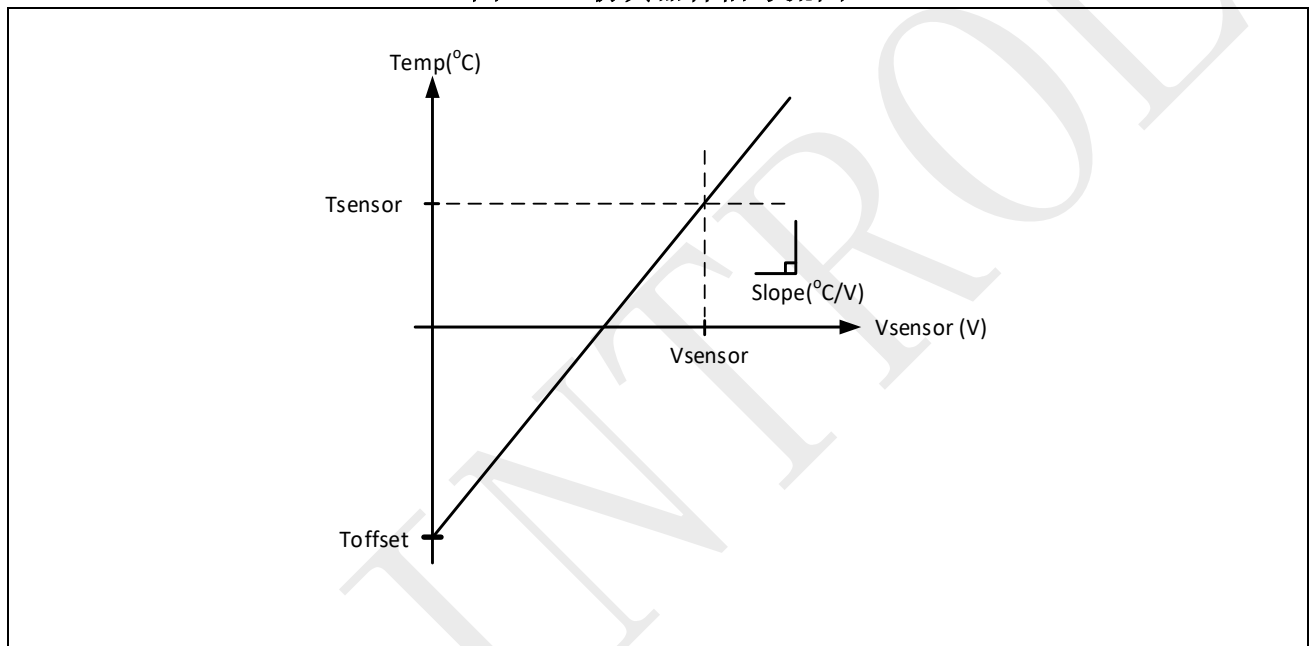
SPC1168 内部集成了温度传感器，其输出为电压信号，经由 14-bit ADC 量化为数字码，根据温度转化曲线可以得到。其具有如下特性：

温度检测范围 $-40^{\circ}\text{C}\sim 125^{\circ}\text{C}$ ；

温度检测分辨率为 $\pm 1.9^{\circ}\text{C}/\text{LSB}$ ；

温度检测偏差为 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ 。

图 1-1：仿真器件信号流图



2 温度测量

2.1 温度计算公式

SPC1168 的计算公式如下：

$$\text{Temp} = \text{Slope} * V_{\text{sens}} + T_{\text{offset}}$$

其中，斜率 $\text{Slope} = 4238.97^\circ\text{C}/\text{V}$ ，失调 $T_{\text{offset}} = -283.36^\circ\text{C}$ 。

由于温度传感器的输出电压会用 ADC 进行转换，所以实际上，需要根据 ADC 的数字输出码推算温度。在这种情况下，考虑到计算精度，则 SPC2168 温度传感器的计算公式如下：

$$\text{Temp} = \text{Slope} * \text{i32ADCCode} * 3.657/8192 + T_{\text{offset}}$$

例如，在室温 25°C 下，温度传感器的输出电压为 72.7mV ，则数字输出码为 162。实际温度为 24.8°C ，计算温度为 23.20°C 。相差 $\pm 1.9^\circ\text{C}/\text{LSB}$ 。

2.2 温度传感器动态元件匹配（DEM）

SPC1168 的温度传感器内部电路的元件失配会影响温度传感器的输出电压，进而影响曲线的精准度。为了改善这个问题，测量温度时，我们可以采用多次测量，每次测量时动态切换其内部元件的分配方式，再将这些多次测量的结果取平均，以减小元件失配带来的影响。Spintrol 提供的 `ADC_CalculateTemperature()` 函数实现了此功能，用户可以直接使用。

2.3 用 PGA 提高 ADC 温度检测分辨率

可以通过用 PGA 放大温度传感器的电压输出，以此来提高 ADC 的测量精度。由于 T_{sensor} 电压输出 V_{SENS1} 和 V_{SENS0} 的绝对值在 0.7V 附近，他们的差值在 $-40^\circ\text{C}\sim 125^\circ\text{C}$ 范围内为 $57\text{mV}\sim 96\text{mV}$ 。所以考虑 PGA 工作在差分模式，增益选择 $8\times$ 。这样 ADC 测量分辨率可以提高到 $\pm 0.24^\circ\text{C}/\text{LSB}$ 。

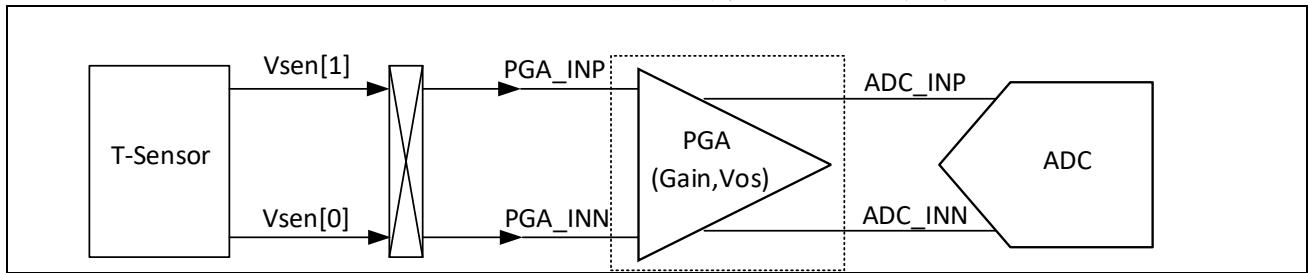
$$\text{Temp} = \text{Slope} * \text{i32ADCCode} * 3.657/8192/8 + T_{\text{offset}}$$

在室温 25°C 下，温度传感器的输出电压为 72.7mV ，PGA 的电压输出为 581.6mV ，则数字输出码为 1302。计算出来的温度为 24.62°C ，和理想情况的误差小于 0.5°C 。

2.4 消除 PGA 失调

PGA 存在失调误差，这个误差会随着温度而变。我们可以通过 T_{sensor} 的 CHOP 功能消除这个误差。如图 2-1 所示，需要测量两次，第二次和第一次的不同之处在于 T_{sensor} 输出交换了位置。

图 2-1: 用 PGA 增加温度传感器测量分辨率



假设 PGA 的增益为 Gain, 失调为 Vos。Tsensor 的输出为 Vsen[1]和 Vsen[0]。则, 对于第一次测量, PGA 的输出为

$$Vout1 = Gain \times (Vsen[1] - Vsen[0] + Vos)$$

对于第二次测量, PGA 的输出为

$$Vout2 = Gain \times (Vsen[0] - Vsen[1] + Vos)$$

将两次 PGA 的输出结果相减并除以 2, 可以得到

$$\Delta V = \frac{Vout1 - Vout2}{2} = Gain \times (Vsen[1] - Vsen[0])$$

因此 PGA 的 offset 就被消除了, 这样只剩下 PGA 的增益误差, 这个增益误差很小 (<1%), 在 150°C 时, 只会贡献 4.3°C 的误差。

ADC_CalculatePreciseTemperature()代码如下:

Example Code

```
int32_t ADC_CalculatePreciseTemperature(ADC_SocEnum eSOC)
{
    volatile uint32_t i, j;
    uint32_t u32DivOld, u32DivNew;
    int32_t i32ADCCode;
    int32_t i32TempAvg;

    /* Power up ADC */
    ADC_PowerUp();

    /* Save Old divider */
    u32DivOld = CLOCK_GetModuleDiv(ADC_MODULE);

    /* Set new ADC Clock Divider - Set ADC Clock = 20MHZ */
    u32DivNew = CLOCK_GetModuleClock(ADC_MODULE) / 20000000U;
    if (u32DivNew == 0U)
    {
        u32DivNew = 1U;
    }
    CLOCK->ADCCLKCTL.bit.DIV = (u32DivNew - 1U);

    /* Init PGA2 */
    PGA_DifferentialInit(PGA2, PGA2_CH_P_TSENSOR_H, PGA2_CH_N_TSENSOR_L,
    PGA_SCALE_8X);
    PGA_SelectPositiveChannelAsCommonInput(PGA2);

    /* Select T-Sensor as ADC input */
}
```



```
ADC_SelectPinDifferetial(eSOC, ADCx_PGA2P, ADCx_PGA2N, ADCTRIG_Software);

/* Set Sample and Convert time */
ADC_SetSampleAndConvertTime(eSOC, 500, 150);

/* Set S/H gain and offset */
ADC_SetGainAndOffset(eSOC);

/* Set Average Count */
ADC_SetAverageCnt(eSOC, ADCSOCCTL0_BIT_AVGCNT_AVG_16);

/* Enable SOC interrupt */
ADC_EnableInt(eSOC);

/* Clear interrupt flag */
ADC_ClearInt(eSOC);

/* Enable T-Sensor */
ADC->TSENSCTL.bit.EN = 1;
ADC->TSENSCTL.bit.OUTINV = 0;
ADC->TSENSCTL.bit.DEMSEL = 0;
ADC->TSENSCTL.bit.SWAPBJT = 0;

i32ADCCode = 0;

/* Use ADC to measure T-Sensor by DEM */
ADC->TSENSCTL.bit.SWAPBJT = 0;
for (j = 0; j < 16; j++)
{
    /* Alter internal bias current */
    ADC->TSENSCTL.bit.DEMSEL = j;

    /* Delay 1ms */
#if DELAY_FOR_MEM != DELAY_FOR_FLASH
    i = ((SystemCoreClock / 1000000) * 1000 / 4);
#else
    i = ((SystemCoreClock / 1000000) * 1000 / (4 * SystemCoreClock /
32000000));
#endif
    while (i--);

    /* Software trigger SOC */
    ADC_SoftwareTrigger(eSOC);

    /* Wait SOC Finished */
    while (ADC_GetIntFlag(eSOC) == 0);

    i32ADCCode += (int32_t)ADC->ADCRESULT[eSOC].all;

    /* Clear interrupt flag */
    ADC_ClearInt(eSOC);
}

/* Alter current between ADCx_TSENSOR_H and ADCx_TSENSOR_L */
ADC->TSENSCTL.bit.SWAPBJT = 1;
for (j = 0; j < 16; j++)
{
    /* Alter internal bias current */
    ADC->TSENSCTL.bit.DEMSEL = j;

    /* Delay 1ms */
```

```
#if DELAY_FOR_MEM != DELAY_FOR_FLASH
    i = ((SystemCoreClock / 1000000) * 1000 / 4);
#else
    i = ((SystemCoreClock / 1000000) * 1000 / (4 * SystemCoreClock /
32000000));
#endif
    while (i--);

    /* Software trigger SOC */
    ADC_SoftwareTrigger(eSOC);

    /* Wait SOC Finished */
    while (ADC_GetIntFlag(eSOC) == 0);

    i32ADCCode -= (int32_t)ADC->ADCRESULT[eSOC].all;

    /* Clear interrupt flag */
    ADC_ClearInt(eSOC);
}

/* Average ADC code */
i32ADCCode /= 32 ;

/* Calculate temperature */
i32TempAvg = TSENSOR_SLOPE * (i32ADCCode * (float)3.657f / 8192 / 8) -
TSENSOR_OFFSET;

/* Restore ADC Clock Divider */
CLOCK->ADCCLKCTL.bit.DIV = u32DivOld - 1;

/* Restore ADC SOC register */
ADC->ADCSOCCTL[eSOC].all = 0;
ADC_DisableInt(eSOC);
ADC->TSENSCTL.all = 0;

/* Restore PGA register */
PGA->PGA2CTL.all = 0;

return i32TempAvg;
}
```